

Certificamos que el trabajo

CARACTERIZACIÓN DE MORFOLOGÍAS Y FASES POR SEM Y XRD PRESENTES EN PASTILLAS BASADAS EN Ni-Al

de los autores **Sergio Alejandro Obregón, Marcelo Esquivel**, fue presentado en el 5° Congreso Argentino de Microscopía SAMIC, entre los días 16 y 17 de Mayo de 2018.
La Falda - Córdoba - Argentina.



Por Comité Organizador:
Dr. Alberto Riveros



Por Comité Organizador:
Dra. Cristina Maldonado